# AZ4562光刻胶

主要对官网描述和官网提供的详细说明(其实也就3面)进行了总结没找到别的工艺说明

#### ▼ AZ4562光刻胶

- 一、对官网描述进行学习:
- ▼ 二、进一步对文件进行学习:
  - 一些说明:
  - 旋涂时要注意的点:
  - 显影步骤的注意:
  - 文档推荐的工艺步骤:
  - 安全建议:
- ▼三、学习总结
  - 旋涂
  - 显影

# 一、对官网描述进行学习:

#### 官网叙述见AZ4562官网描述链接

- 1. 这是一个正胶,即掩模下的胶在显影后留下
- 2. 对g、h、i射线敏感(约320-440nm)
- 3. 厚度可达3-30um
- 4. 其与AZ 4533同属于AZ 4500系列,两者对比如表格所示

光刻胶型号	厚度范围
AZ4533	转速为4000 rpm时,膜厚约为3.3 μm;通过改变转速,膜厚可达2.5-5 μm。
AZ4562	转速为4000 rpm时,膜厚约为6 μm;通过改变转速,膜厚可达4.5-10 μm;调整旋转轮廓(中等旋涂速度下短时间旋涂),可达30 μm膜厚。

- 5. 若AZ4562胶厚大于30um,最好用AZ 40XT光刻胶。因为使用该胶时,软烘烤、曝光、显影等非常耗时,同时太厚时,AZ4562也会在曝光时形成N<sub>2</sub>气泡。
- 6. 显影液要求

- 含金属离子的显影液: 1:4稀释的KOH基 **AZ 400K**(厚度更高时,用1:3.5——1:3的稀释浓度)
- 不含金属离子的显影液:基于TMAH基的AZ 326 MIF、AZ 726 MIF或 AZ 826MIF显影液(不 稀释)

### 7. 去胶剂要求

- 未交联的光刻胶薄膜: AZ 100作为去胶剂, DMSO或其他有机溶剂作为剥离剂
- 已交联的光刻胶薄膜(在等离子过程中例如干法刻蚀或离子注入,经过了>140°的高温步骤):使用不含NMP的TechniStrip P1316

## 二、进一步对文件进行学习:

#### 详细文件链接

### 一些说明:

• 这个AZ4500系列是开发出来被用于旋涂厚度>3um的情况。

当厚度过厚时,所需要的曝光能量极具增加;因此对于较厚的膜,需要用合适的能量大小以使得膜底层都可以被曝光;但是大能量带来的是许多副作用:光刻胶表面能量太大使得光刻胶交联(crosslinking),这种效应与深紫外硬化类似。

另外,标准光刻胶还会产生过多 $N_2$ ,他们会陷在厚涂层中,不会快速扩散,甚至导致光刻胶的脱离。

- 利用特殊的光敏化合物 (低吸收、减小N成分) 制成了AZ 4500系列。

### 旋涂时要注意的点:

AZ4562可以仅一步就旋涂10um厚的膜(2000rpm),使用额外的特殊技巧对于更厚的厚度。

- 正常的旋涂时间由约30s降低到3s(即快速旋涂)。借此实现20um厚度,但是衬底需要以水平位置留在旋转器上1分钟,来允许干燥
- AZ4562可以在步骤中加入多次烘烤循环,以多次旋涂。中间的烘烤步骤的温度不能超过90°或者最终的前烘温度。

#### 对于更厚的厚度,一些指导需要遵守:

- 旋涂后,光刻胶要在室温下放置至少15min来使得溶剂蒸发,在放入熔炉前烘之前。否则光刻胶表面就会干燥太快,留在表面的溶剂就会产生气泡,使得光刻胶脱离。
- 使用热盘而不是熔炉更好。尤其是让温度逐渐增加到最终温度。

#### 旋涂厚度更加精细的表:

旋涂速度(rpm)	2000	3000	4000	5000	6000
AZ4533	4.67	3.81	3.30	2.95	2.69
AZ4562	8.77	7.16	6.20	5.55	5.06

### 显影步骤的注意:

背景:严重过曝光的正光刻胶也只有很低的溶解速率。

- 饱和值是100nm/s
- 推荐在2um/min时进行,并且要记得调整曝光剂量。
- AZ 4500系列光刻胶可以用任何常用的纳基、钾基显影剂, **AZ 340** 用用水稀释1: 5 is good。**AZ 400K**也行

### 文档推荐的工艺步骤:

### PROCESSING GUIDELINES

Dilution and edge bead removal
Prebake
Exposure
PEB
Development
Postbake
Postbake
Removal

AZ EBR Solvent or AZ EBR 70/30
100°C, 50", hotplate
broadband and monochromatic
not required, optional with monochromatic exposure
AZ 340, 1:5, 30"/µm film thickness
115°C, 50s hotplate or 60 min. oven
AZ 100 Remover, conc.

### 安全建议:

• 这个光刻胶的溶剂是PGMEA.要小心,它是易燃液体,需要远离氧气、火光,在0°-25°下保存。

# 三、学习总结

- 1. 是个正胶
- 2. 敏感的光线范围310nm-440nm
- 3. 旋涂厚度可达3-30um, 但厚度大于30um时最好不要用

### 旋涂

1. 参考旋涂厚度表:

旋涂速度(rpm)	2000	3000	4000	5000	6000
AZ4533	4.67	3.81	3.30	2.95	2.69
AZ4562	8.77	7.16	6.20	5.55	5.06

#### 2. 不同厚度时的方法

• 0-10um: 直接旋涂

• >10um:

- 。正常的旋涂时间由约30s降低到3s(即快速旋涂)同时将衬底以水平位置留在旋转器上1分钟,来进行干燥
- 。 进行多次旋涂: 旋涂后进行烘干, 之后再次旋涂, 烘烤步骤的温度不能超过90°或者最终的前烘温度。
- 对于高薄膜厚度需要注意的特殊点:
  - 。 旋涂后, 放入熔炉前烘之前, 光刻胶在室温下放置至少15min。
  - 使用热盘而不是熔炉。尤其是让温度逐渐增加到最终温度。

### 显影

- 1. 饱和值是100nm/s
- 2. 推荐在2um/min时进行,并且要记得调整合适的曝光剂量。
- 3. 可以用任何常用的纳基、钾基显影剂, AZ 340 用水稀释1: 5 is good。AZ 400K也行

### 一个网页上一个人的工艺分享:



Sergey Gorelick Monash University (Australia)

I used the same resist AZ4562 (typically 5 microns thick) in a number of projects and often as an RIE etch mask. My processing goes as follows: (i) spin HMDS adhession promoter, bake at 110 deg C for 1-3 min, spin AZ4562, bake 110 dec C for 3 min, exposure, development in AZ400K:water (1:4 volume) for 1-2 min until structures are cleared. I do not use post-bake because that would reflow the resist. If I use other much thicker AZ resists that do require post-exposure baking (to remove the solvent or otherwise the resist will bubble and "boil" in the hot RIE reactor), such AZ40xT, then I bake in a vacuum oven at 90 deg C, usually overnight or at least 12-18 h. Good luck with your processing.

Cite 2 Recommendations

2017年的一个回答

他用的是5um厚

- 旋涂HMDS黏附增强剂,在110°烘烤1-3min。
- 旋涂AZ4562。烘烤110°, 3min
- 曝光
- 在AZ400K: 水为1: 4体积下,显影1-2min。知道结构清晰
- 不进行后烘,因为后烘会导致reflow。
- 用其他更厚的AZ胶需要后烘时, 他就放在一个真空烤箱里, 90°烤12-18h。